

Información proporcionada por Instituto Nacional de Propiedad Industrial

## Consulta en base de datos de patentes

---

Última actualización: 07 enero, 2020

---

### Descripción

Permite acceder en línea a una base de datos con el fin de saber si la patente que desea registrar ya existe y, además, conocer el estado de tramitación de una solicitud ya presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI).

Se recomienda acceder a la base de datos antes de presentar una solicitud de registro, para evitar pérdida de tiempo y dinero por posibles rechazos de INAPI, al existir una marca igual o similar a la que pretende solicitar.

El trámite se puede realizar durante todo el año en el **sitio web de INAPI**.

### ¿A quién está dirigido?

Emprendedores, solicitantes, titulares o representantes de personas naturales, empresas, universidades y centros de innovación que deseen registrar o consultar por su patente en trámite o registrada.

### ¿Qué necesito para hacer el trámite?

Quienes deseen conocer el estado de tramitación de su solicitud de patente, deben conocer el n.º de solicitud asignada y ver en “instancias administrativas”.

### ¿Cuál es el costo del trámite?

No tiene costo.

### ¿Cómo y dónde hago el trámite?



**Chile**  
Atiende

**En línea:**

1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Una vez en el sitio web de la institución, Ingrese los datos solicitados. Si desea conocer el estado de una tramitación, escriba el número de solicitud.
3. Haga clic en "buscar".
4. Como resultado del trámite, habrá accedido a la información y podrá conocer si existen patentes registradas o si su solicitud se encuentra en tramitación.

**Importante:**

- Si busca conocer el estado de tramitación de su solicitud, haga clic en instancias administrativas, ubicado la parte inferior derecha de la marca consulta.
- Existen plazos máximos para responder una observación, publicar en el Diario Oficial o realizar últimos pagos.

**Link de trámite en línea:**

<https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/54581-consulta-en-base-de-datos-de-patentes>